



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

新申请    变更    监督    复审    其他:

申请编号：V2023CQC107502-1139487  
(任务编号)

产品名称：半导体设备保护用熔断体

型    号：TGRS3Z-NEP

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 半导体设备保护用熔断体</p> <p>型号: TGRS3Z-NEP</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 10 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2023-12-11</p> <p>完成日期: 2024-02-26</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
--	---

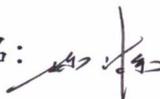
试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGRS3Z-NEP  
 Un:DC750V/1000V/1200V/1500V;  
 In:1250A,1400A,1500A,1600A,1800A,2000A,2200A,2400A,2500A,2600A,2800A,3000A;  
 额定分断能力 I1: 250kA(4ms);  
 分断范围和使用类别: aR;

主检: 方 刚 签名:  日期: 2024-03-25

审核: 任 翔 签名:  日期: 2024-03-25

签发: 陈 源 签名:  日期: 2024-03-25



备注:  
 TGRS3Z-NEP 3000A: #01#03-#10  
 TGRS3Z-NEP 1250A: #02